This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 09.01.1988

(51)Int.CI.

C23C 16/26 CO1B 31/06

C23C 16/50 C30B 29/04

(21)Application number: 61-147514

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing:

23.06.1986

(72)Inventor:

FUJII KAZUTAKA

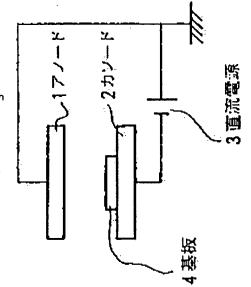
SHOHATA NOBUAKI

(54) DIAMONDLIKE CARBON FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To synthesize a diamondlike carbon film of high quality at room temp, when a diamondlike carbon film having high heat conductivity is deposited on a substrate from a vapor phase, by specifying the hydrogen content in the vapor phase.

CONSTITUTION: A diamondlike carbon film is synthesized on a silicon substrate 4 by glow discharge caused by impressing DC voltage between anode 1 and cathode 2 in a gaseous hydrogen-methane mixture as a reactive gas. At this time, a diamondlike carbon film of high quality is stably formed on the substrate 4 at room temp. by regulating the hydrogen content in the gaseous mixture to 20W30atom%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

②公開特許公報(A)

昭63-4068

€Int_Cl_4		設別記号	庁内整理番号		@公開	昭和63年(1988	3)1月9日
C 23 C C 01 B C 23 C C 30 B	31/06 16/50		6554-4K 6750-4G 6554-4K 8518-4G	審査請求	未請求	発明の数	1	(全3頁)
	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

◎発明の名称 ダイヤモンド状カーボン膜

到特 顧 昭61-147514

❷出 顧 昭61(1986)6月23日
發出 期 者 恵 井 和 隆 東京都港区芝5

 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 人 弁理士 内 原 晋

明祖書

英語の夕珠 ダイヤチンドボカーボン膜

特許請求の範囲

(i) 水素含有量が20原子パーセント以上30原子パーセント以下であることを特徴とするダイヤモンド状カーボン膜。

発明の詳細な説明

(原業上の利用分野)

本発明は、気格から露温の基板上に折出させる ことのできる高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン、 難に関する

(提来の技術と発明が解決しようとする問題点) 気格からのダイヤモンドないしはダイヤモンド 状カーボン膜の色成方法として、約2000℃に加熱 したフィラメントを放练とする方法、放器(直 流、器周波、マイクロ波等)を利用した方法。イ オンピーム法、スパック法等が知られている。こ れらの方法の多くは、基版を約 800℃に加熱しな ければならない欠点を有している。また結晶ダイヤモンド粒子の密集化によって酸状にするには、 長時間かかり、その表面も荒い欠点を有している。

整温付近でダイヤモンド状カーボン膜を含む・ノンクリスタリン・ソリッズ誌(Jonenal of Bon-Crystalline Solids)第35を36巻第(35ページ記数の論文でガラスないしはモリブデンをガララスないしはエリブデンをガラスないに用い、アセチレン膜の高着したものを表している。しかしながら、経来のしたことを報告している。しかい。また、段明のには述べられていまな、経済の関係を明らいない、水業含有量は剔御されていない。

ところで近年のエレクトロニクス技術の進歩は 値めて著るしいものがあり、高受度で高矩線性か つ高熱伝導性材料が超々の分野例えば研気記録機 休表面コーティング、磁気ヘッドの表面コーティ ング、ICやISI などの電子デバイスの表面保護膜や多層配換層関絶縁膜などの用途のために、必要とされている。従来の従業額は抵抗が低かったり、高低抗であっても硬度が 1000kg/mm² 以下と小さかったり、熱伝導度は100m/w k以下と小さかったり、成限温度が約 500℃以下では性能の優れた膜が製作できないという種々の欠点を有していた。

本発明の目的は、このような従来の欠点を除去せしめて、
基温で合成できる高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン膜を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、水業含有景を20原子%~30原子%とすることによって、高無伝導性ダイヤモンド状カーボン膜が得られる。

気相からのダイヤモンドないし非晶質のダイヤモンド状カーボンの合成過程では、熱力学的に進安定な相を安定化せしめる人工的操作を要求される。特に監過付近での合成の場合、内部エネルギーの高いプラズマを利用したり、イオンを加速し

(実施例1)

反応ガスとして、水器とメタンの混合ガスを用い、発1回の直流グロー放電装置を用い、空間の直流グロー放電装置を用い、空間では、2 ミクロンのグイヤモンド、空間では、アフーボン膜を合成した。第1回で1は万大のでは、ないでは、全圧を2 トールと一番をあが、この実験では、全圧を2 トールと有量を係ちメタンと水果の混合比を変えて水素含素の混合にを変えて水素含素の混合にを変えて水素含素の混合にを変えて水素含素を

(異族例2)

第3図に示す直流グロー放電装置を用い、実施例1と同じ条件でダイヤモンド状カーボン膜を合成し、熱伝導率を評価した所、実施例1と同様後ではのではあ、100000ピッカース硬度とほぼダイヤモンド相当の値を示すので、熱伝等率も最大で600m/m・k とダイヤモンドに近い値が待られた。

なお実施例1、2において水素質の定量分析

は、カーボン原子放をラザフォード・バックスキャッタリング法で、水素原子をプロトン・リコイル・ディテクション法で分析し、カーボン原子に対する水素原子比で求めた。更に、赤外吸収スペクトルに現われる2900cm⁻¹当りのC-H 伸縮モードによるピークの積分強度より、水常量を確認した。

(発明の効果)

本発明により、高熱伝導性ダイヤモンド状かーボン膜を異調の蓄板に新出させることができる。 水業含有量が20原子パーセント以下かないしは30原子パーセント以上のカーボン膜では非常に低い 熱伝体性を示し、本発明の効果は非常に大きい。 更に、水器を含有しないアモルファスカーボン膜 に比べると2 桁大きい。

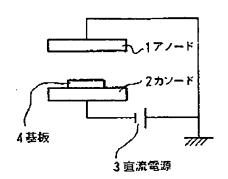
図頭の簡単な説明

第1図及び第3図は、本発明の方法に直接使用する額辺の機略図。第2図は、ダイヤモンド状カーボン版の熱伝導率と水素の含有量の関係を示す図。

特開昭63~4068(3)

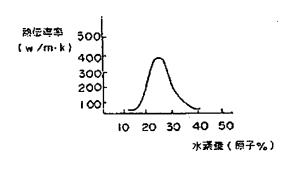
第 1 図

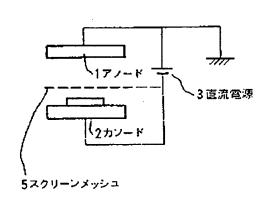
図において、1はアノード、2はカソード、3 は直流電源、4はスクリーンメッシュである。 代意人 弁理士 内原 智内院



第 3 図

第 2 凤





(54) BIAS SPUTTERING DEVICE

(11) 63-4066 (A) (43) 9.1.1988 (19) JP

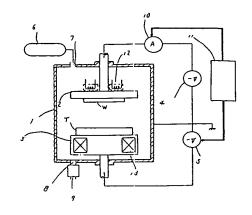
(21) Appl. No. 61-146909 (22) 25.6.1986

(71) HITACHI LTD (72) MITSUAKI HORIUCHI(2)

(51) Int. Cl⁴. C23C14/54,H01L21/285

PURPOSE: To form a film having good adhesiveness on a substrate surface without deteriorating film quality by detecting substrate current and providing a controller to control the density of the plasma generated near the substrate based on the detected current.

CONSTITUTION: The inside of a chamber 1 is evacuated to a high vacuum by a discharge port 8 and gaseous Ar is introduced through a gas supply port 7 into the chamber until the prescribed degree of vacuum is attained. While an upper electrode 2 is heated by a heater 12, electric power is impressed from a negative power source 5 to a lower electrode 3 and electric power is also impressed simultaneously to the upper electrode 2 from a negative power source 4 to set the electrode at a required bias. The plasma is thereby generated between the two electrodes 2 and 3 and sputters a target T, thus forming the film on the surface of a substrate W. The current at the upper electrode 2 is measured by an ammeter 10 and a controller 11 makes the feedback control of the electric power of the negative power source 5 based on the measured value so that the current value attains approximately the prescribed value or above. While the bias at the upper electrode 2 is thereby held constant, the plasma density is controlled and the quantity of the ions flowing to the substrate W is increased.



9: pump, 13: magnet, W: substrate (silicon wafer)

(54) JIG FOR VAPOR DEPOSITION

(11) 63-4067 (A) (43) 9.1.1988 (19) JP

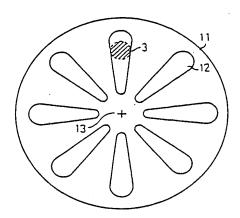
(21) Appl. No. 61-148927 (22) 24.6.1986

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) MUNEO HATTA

(51) Int. Cl⁴. C23C14/54,H01L21/285

PURPOSE: To easily control the film thickness of a metal to be deposited by evaporation on the surface of a film thickness sensor with good accuracy by installing a jig body radially provided with a required number of slits having adequate apertures in the radial direction from the central part of a disk in such a manner that said body is deviated from the sensor surface and can be freely rotated.

CONSTITUTION: A required number of the slits 12 having the apertures shaped adequately to expand radially from the central part of the disk are radially provided to the disk to form the body 11 of a vapor deposition jig. Such body is disposed in such a manner that the center 13 of rotation thereof is deviated from the sensor 3 for detecting the film thickness of the vapor deposition metal. The body 11 is rotated to decrease the incoming vapor deposition metal and to deposit the same by evaporation on the sensor 3 surface. The metal is thus deposited by evaporation on the sensor 3 surface at a required decrease rate. The rate of the vapor deposition is easily controlled by changing the number and aperture area of the slits 12.



(54) DIAMONDLIKE CARBON FILM

(11) 63-4068 (A) (43) 9.1.1988 (19) JP

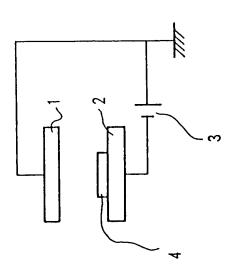
(21) Appl. No. 61-147514 (22) 23.6.1986

(71) NEC CORP (72) KAZUTAKA FUJII(1)

(51) Int. Cl⁴. C23C16/26,C01B31/06,C23C16/50,C30B29/04

PURPOSE: To synthesize a diamondlike carbon film of high quality at room temp, when a diamondlike carbon film having high heat conductivity is deposited on a substrate from a vapor phase, by specifying the hydrogen content in the vapor phase.

CONSTITUTION: A diamondlike carbon film is synthesized on a silicon substrate 4 by glow discharge caused by impressing DC voltage between anode 1 and cathode 2 in a gaseous hydrogen-methane mixture as a reactive gas. At this time, a diamondlike carbon film of high quality is stably formed on the substrate 4 at room temp. by regulating the hydrogen content in the gaseous mixture to $20 \sim 30$ atom%.



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 4068

@Int_CI.4

織別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)1月9日

C 23 C C 01 B C 23 C C 30 B 16/26 31/06 16/50 29/04 6554-4K 6750-4G

6554-4K 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1

◎発明の名称

ダイヤモンド状カーボン膜

願 昭61-147514 印特

願 昭61(1986)6月23日 田田

明 者 麼 仍発

和 隆 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

伸 眀 眀 考 正烟 砂発 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号

人 包出 願 弁理士 内原 20代 理 人

細

ダイヤモンド状カーボン膜 発明の名称

持許難文の範囲

(1) 水 表 含 有 量 が 20原 子 パー セント 以上 30原 子 パ ーセント以下であることを特徴とするダイヤモン ド状カーボン膜、

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、気相から室温の基板上に折出させる ことのできる高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン。 膜に関する。

(従来の技術と発明が解決しようとする問題点) 気相からのダイヤモンドないしはダイヤモンド 状カーボン膜の合成方法として、約2000でに加熱 したフィラメントを触媒とする方法、放電(直 流、高周波、マイクロ波等)を利用した方法、イ オンピーム法、スパッタ法等が知られている。こ れらの方法の多くは、基板を約 800℃に加熱しな ければならない欠点を有している。また結晶ダイ ヤモンド粒子の密集化によって膜状にするには、 長時間かかり、その表面も荒い欠点を有してい

室温付近でダイヤモンド状カーボン膜を合成し た例として、1980年発行のジャーナル・オブ・ノ ンクリスタリン・ソリッズ誌(Journal of Non-Crystalline Solids) 第35&36巻第 435ページ記 載の論文でガラスないしはモリブデンをガラス上 の蒸着したものを基板に用い、アセチレンを直流 グロー放電により分解し、硬質カーボン膜を合成 したことを報告している。しかしながら、熱伝導 性については述べられていない。また、従来の報 告では、水素含有率と熱伝導性の関係を明らかに したものはなく、水素合有量は制御されていな

ところで近年のエレクトロニクス技術の進歩は 極めて若るしいものがあり、高硬度で高絶縁性か つ高熱伝導性材料が種々の分野例えば磁気記録媒 体表面コーティング、磁気ヘッドの表面コーティ

特開昭63~4068(2)

ング、ICやLSI などの電子デバイスの表面保護膜や多層配線層間絶縁膜などの用途のために、必要とされている。 従来の炭素膜は抵抗が低かったり、高抵抗であっても硬度が 1000kg/mm² 以下でかったり、熱伝導度は100v/v·k以下とかったり、成膜温度が約 500で以下では性能の優れた膜が製作できないという種々の欠点を有していた。

本発明の目的は、このような従来の欠点を除去せしめて、室温で合成できる高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン膜を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、水素含有量を20原子%~30原子%とすることによって、高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン膜が得られる。

気相からのダイヤモンドないし非晶質のダイヤモンド状カーボンの合成過程では、熱力学的に準安定な相を安定化せしめる人工的操作を要求される。特に室温付近での合成の場合、内部エネルギーの高いプラズマを利用したり、イオンを加速し

(実施例2)

第3図に示す直流グロー放電装置を用い、実施例1と同じ条件でダイヤモンド状カーボン膜を合成し、熱体を評価した所、実施例1と回じ様本を評価した所、実施例1との膜の硬度は約 100000 ピッカース硬度とほぼダイヤモンド相当の値を示すので、熱伝導率も最大で600 w/m・k とダイヤモンドに近い値が得られた。

なお実施例1,2において水素量の定量分析

(実施例1)

は、カーボン原子数をラザフォード・バックスキャッタリング法で、水業原子をプロトン・リコイル・ディテクション法で分析し、カーボン原子に対する水業原子比で求めた。更に、赤外吸収スペクトルに現われる2900 cm ⁻¹ 当りの C-H 伸縮モードによるピークの積分強度より、水業量を確認した。

(発明の効果)

本発明により、高熱伝導性ダイヤモンド状カーボン膜を塞退の基板に析出させることができる。水素含有量が20原子パーセント以下かないしは30原子パーセント以上のカーボン膜では非常に低い熱伝導性を示し、本発明の効果は非常に大きい。 更に、水素を含有しないアモルファスカーボン膜に比べると2桁大きい。

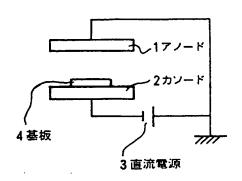
図面の簡単な説明

第1図及び第3図は、本発明の方法に直接使用する装置の概略図。第2図は、ダイヤモンド状カーボン膜の熱伝導率と水素の含有量の関係を示す図

特開昭63-4068(3)

第1図

図において、1はアノード、2はカソード、3 は直流電源、4はスクリーンメッシュである 代理人 弁理士 内原 切内原型



笠 3 図

第 2 図

